(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年8 月29 日 (29.08.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/066969 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 27/327 PCT/JP02/01248

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2002年2月14日(14.02.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-42032 2001年2月19日(19.02.2001)

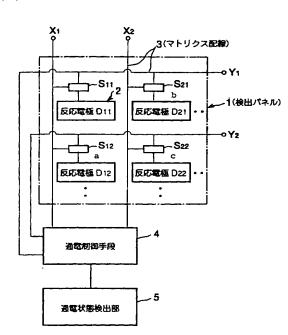
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和 メデックス株式会社 (KYOWA MEDEX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒104-0042 東京都 中央区 入船二丁目 1番 1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塚田 章 (TSUKADA,Akira) [JP/JP]; 〒411-0932 静岡県 駿東 郡長泉町 南一色字上山地 600番1 協和メデッ クス株式会社 協和メデックス富士工場内 Shizuoka (JP). 森 秀治 (MORI,Hideharu) [JP/JP]; 〒411-0932 静 岡県 駿東郡長泉町 南一色字上山地600番1 協 和メデックス株式会社 協和メデックス研究所内 Shizuoka (JP). 篠田 達也 (SHINODA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒411-0932 静岡県 駿東郡長泉町 南一色字上山地 600番1協和メデックス株式会社協和メデック ス研究所内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 小泉 雅裕,外(KOIZUMI,Masahiro et al.); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門1丁目5番6号 朝陽 ビル2階 Tokyo (JP).

/続葉有/

- (54) Title: CHARGED COMPONENT DETECTOR, ITS USING METHOD AND DETECTION PANEL
- (54) 発明の名称: 荷電成分検出装置及びその使用方法並びに検出パネル



(57) Abstract: A charged component detector which can detect a charged component conveniently and quickly without complicating the structure, and its using method and a detection panel. The charged component detector comprises a detection panel (1) having a plurality of reaction electrodes (2), arranged in matrix, being bonded with reaction charged components reacting specifically on an objective charged component to be detected, and matrix wiring (3) intersecting respective reaction electrodes (2), arranged in matrix, of the detection panel (1) correspondingly, and means (4) for controlling conduction of respective reaction electrodes (2) selectively through the matrix wiring (3). Furthermore, the conduction control means (4) is provided with a section (5) for detecting conduction state of the reaction electrode (2) in order to detect reaction state of the reaction electrode (2). An objective charged component reacting specifically with the reaction charged component bonded to a specific reaction electrode (2) is caused to react by applying a voltage selectively to the specific reaction electrode (2). The detection panel (1) itself constituting the charged component detector is an object to be detected.

1...(DETECTION PANEL)

2...REACTION ELECTRODE D,

a...REACTION ELECTRODE D12

b...REACTION ELECTRODE D21

c...REACTION ELECTRODE D,

3... (MATRIX WIRING)

4...CONDUCTION CONTROL MEANS

5...CONDUCTION STATE DETECTING SECTION

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許

(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、装置構成を複雑にすることなく、荷電成分検出を簡便且つ迅速に行うことが可能な荷電成分検出装置及びその使用方法並びに検出パネルを提供する。検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極2をマトリクス状に複数配列した検出パネル1と、この検出パネル1のマトリクス状の各反応電極2に対応して交差するマトリクス配線3を介して各反応電極2に選択的に通電制御手段4とを備える。更に、反応電極2での反応状態を検出するには、通電制御手段4に、反応電極2での通電状態を検出する通電状態検出部5を具備させる。また、特定の反応電極2に電圧を選択的に印加することで、特定の反応電極2に固着された反応用荷電成分と特異的に反応する検出対象荷電成分を反応させる。更に、荷電成分検出装置を構成する検出パネル1自体をも対象とする。

明 細 書

荷電成分検出装置及びその使用方法並びに検出パネル

技術分野

本発明は、DNAや遺伝子等の荷電成分を検出する荷電成分検出装置に係り、特に、検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分を利用する方式の荷電成分検出装置及びこれの使用方法並びに検出パネルに関する。

背景技術

一般に、細菌やウィルスの遺伝子塩基配列は、人間の遺伝子配列と比べるとかなり異なっているので、それらに特有の塩基配列を目安に、人に感染している細菌やウィルスを特異的に検出することは可能である。

このような遺伝子変化を検出する手法としては、例えばDNAプローブ 法と呼ばれる手法がある。

これは、検出しようとする遺伝子の塩基配列に対して相補的な配列を持つ短い遺伝子(DNAプローブ)を用い、予め蛍光物質などで目印を付けておくことで、目的とする遺伝子と反応した時に、その有無を把握するものである。

また、DNAプローブ法を利用して検出対象遺伝子を定量的に検出する 遺伝子センサ(DNA検出装置)も既に提案されている(例えば特許第2 573443号)。

これは、検出対象遺伝子と特異的に反応するDNAプローブを電極上に

固定化し、この電極を検体遺伝子が入っている液に漬け、電極上で遺伝子同士の反応による遺伝子ハイブリッドを形成した後、電極上で形成された遺伝子ハイブリッドに電気化学的に活性なDNAバインダ(インタカレータ)を作用させ、その物質から得られる電気信号を指標に検出対象遺伝子を検出するようにしたものである。

しかしながら、上述した遺伝子センサは、例えば特開平10-1461 83号公報に示されるように、DNAプローブが固着せしめられる個別電 極を設け、この個別電極上で遺伝子反応を生じさせる構造になっているた め、一つの検体に対して一つの遺伝子のみを検出対象にすることしか想定 されていない。

このため、複数検体に対して複数の遺伝子を検出対象とするような場合に、少なくとも検体数×検出対象遺伝子数の分の遺伝子センサを必要とし、 夫々の遺伝子センサを用いて個々的に遺伝子検出を行うことになるため、 必然的に遺伝子検出を簡便且つ迅速に行うことはできない。

このような技術的課題を解決する手法として、一つの検出パネル上に複数の電極を設け、各電極を個別配線することで各電極上における個別の遺伝子反応を可能とするものが考えられる。

ところが、このタイプにあっては、各電極を個別配線する構造を採用するため、少なくとも電極数分に対応して異なる通電制御を行わなければならず、電極数を増加させるような要請下においては、必然的に通電制御が複雑化してしまうという技術的課題が生じてしまう。

尚、このような技術的課題は、遺伝子検出に限らず、一般的なDNA検出は勿論のこと広くDNAなどの荷電成分検出において同様に生ずるものである。

本発明は、以上の技術的課題を解決するためになされたものであって、装置構成を複雑にすることなく、荷電成分検出を簡便且つ迅速に行うことが可能な荷電成分検出装置及びその使用方法並びに検出パネルを提供する。

発明の開示

すなわち、本発明は、図1に示すように、検出対象荷電成分と特異的に 反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極2をマトリクス状に 複数配列した検出パネル1と、この検出パネル1のマトリクス状の各反応 電極2に対応して交差するマトリクス配線3を有し、このマトリクス配線 3を介して各反応電極2に選択的に通電可能な通電制御手段4とを備えた ことを特徴とする荷電成分検出装置である。

このような技術的手段において、「荷電成分」には遺伝子などのDNA は勿論のこと、これ以外のものをも含む趣旨である。

また、検出パネル1はマトリクス状の反応電極2を具備するものであれば、基板数などは特に問わず、2枚基板、1枚基板あるいは更に多数枚基板を積層したものでもよい。

ここで、反応電極2をマトリクス状に複数配列するとは、複数の反応電極2 (例えば4個:D11~D22) を図1に示すように、列方向に2列、行方向に2行配列することを意味する。

更に、通電制御手段4はマトリクス配線3を介して反応電極2を選択的に通電可能とするものであればよいが、ここでいうマトリクス配線3とは、各反応電極2に対応して交差して結線される配線を意味し、例えば2×2マトリクス構造(縦2横2)の反応電極2(D11~D22)に対して結線さ

れる列方向配線 X (X1, X2) と、これに交差する行方向配線 Y (Y1, Y2) とを指す。

また、検出パネル1の代表的態様としては、例えば以下のような2枚基板構成が挙げられる。

この場合、検出パネル1としては、検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極2をマトリクス状に複数配列した第1の基板と、この第1の基板と相対して、そのマトリクス的に選択された反応電極2との間に電圧を印加するための電極を有する第2の基板とを具備させるようにすればよい。

更に、この2枚基板構成において、検出パネル1で電圧印加をより柔軟に行えるようにするには、第2の基板が、第1の基板のマトリクス状に配列された各反応電極2に対応して配列される複数の電極を有するものであることが好ましい。

すなわち、第2の基板は通電用の一枚電極でもよいが、この態様では第1の基板側で反応電極2を特定の一つに選択する方式を採用せざるを得ない。これに対し、第2の基板に個々的な電極を設けるようにすれば、他の反応電極2への好ましくない電圧印加を極小にしたり、第1の基板でX列電極を選択し、第2の基板でY列電極を選択する等、電極の選択方式の自由度が広がる。

更にまた、検出パネル1の反応電極2の構造としては適宜選択して差し 支えないが、その代表的態様としては、検出対象荷電成分と特異的に反応 する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極2は、反応用荷電成分の 固着層を備えていればよく、必要に応じて絶縁膜を介して反応用荷電成分 の固着層を備えるものが挙げられる。

そして、反応電極2への反応用荷電成分の固着方法としては、各反応電極2への選択的な通電制御が可能であるため、例えば検出パネル1の特定の反応電極2に電圧を印加することで当該特定の反応電極2に所定の反応用荷電成分を固着させる電圧印加方式が挙げられるが、従前から採用されている方法を適用できることは勿論である。

ここで、従前から採用されている方法としては、オンチップ合成法(基板上で反応用荷電成分として例えばDNAを合成していく方法で、フォトリソグラフィ技術を利用する方法やアミダイドを用いる方法などがある)や、スポッティング法(基板上に反応用荷電成分として例えばDNAを打ち込んでいく方法)などがある。

また、通電制御手段4の代表的態様としては、マトリクス状に複数配列 された反応電極2とマトリクス配線3との間に夫々スイッチ素子S(具体 的にはS11~S22)を介在させ、各スイッチ素子Sを選択的にオンオフさ せることで特定の反応電極2に所定の電圧を印加するようにすればよい。

そして、反応電極2での反応状態を検出するには、通電制御手段4に、 反応電極2での通電状態を検出する通電状態検出部5を具備させるように すればよい。

次に、本発明に係る荷電成分検出装置の使用方法について説明する。

例えば複数検体に対して同一の荷電成分を検出する際における荷電成分 検出装置の代表的な使用方法としては、検出パネル1の必要数の反応電極 2に所定の反応用荷電成分を固着させ、しかる後に、各検体に対応させた 特定の反応電極2に所定の電圧を順次印加した状態で反応用荷電成分と特 異的に反応する検出対象荷電成分を順次反応させるようにすればよい。

また、同一検体に対して複数の荷電成分を検出する際における荷電成分

検出装置の代表的な使用方法としては、検出パネル1の特定の反応電極2 毎に異なる反応用荷電成分を順次固着させ、しかる後に、各反応電極2に 所定の電圧を印加した状態で各反応用荷電成分と特異的に反応する検出対 象荷電成分を順次反応させるようにすればよい。

更に、複数検体に対する複数の荷電成分を検出する際における荷電成分 検出装置の代表的な使用方法としては、検出パネル1の特定の反応電極2 毎に異なる反応用荷電成分を順次固着させ、しかる後に、各検体に対応する反応電極2に所定の電圧を印加した状態で当該反応電極上で反応用荷電成分と特異的に反応する検出対象荷電成分を順次反応させるようにすればよい。

また、本発明は、荷電成分検出装置及びその使用方法以外に、荷電成分 検出装置を構成する検出パネル1自体をも対象とする。

この場合、本発明は、検査項目に対応する数の反応用荷電成分を反応電極2の所定のアドレスに割り付け固着するようにしたことを特徴とする検出パネル1である。

この態様によれば、検査項目の予め決まった検査において、検出パネル 1の定型化を図ることが可能になる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る荷電成分検出装置の概要を示す説明図である。図2(a)は、実施の形態1に係るDNA検出装置の全体構成を示す説明図、(b)は、検出パネルの概要構成を示す分解斜視図、(c)は、検出パネルの間隙部への液体充填法の一例を示す説明図である。図3(a)は、実

施の形態1に係るDNA検出装置で用いられる検出パネルの上面基板の構 成例を示す説明図、(b)は、同検出パネルの下面基板の構成例を示す説 明図である。図4は、実施の形態1で用いられる検出パネルの断面説明図 である。図5は、実施の形態1で用いられる検出パネルに対する通電制御 回路の構成例を示す説明図である。図6は、実施の形態1で用いられるD NA検出装置の検出パネルへのDNAプローブ固着法を示す説明図である。 図7は、実施の形態1で用いられるDNA検出装置の使用例を示す説明図 である。図8は、実施の形態1で用いられる電流検出回路の出力例を示す 説明図である。図9(a)は、実施の形態2に係るDNA検出装置で用い られる検出パネルの上面基板の構成例を示す説明図、(b)は、同検出パ ネルの下面基板の構成例を示す説明図である。図10は、実施の形態2で 用いられる検出パネルの断面説明図である。図11は、実施の形態2で用 いられる検出パネルに対する通電制御回路の構成例を示す説明図である。 図12(a)は、実施の形態3に係るDNA検出装置の概要を示す説明図、 (b)は、検出パネルの概要構成を示す分解斜視図、(c)は、検出パネ ルの間隙部への液体充填法の一例を示す説明図である。図13は、実施の 形態4に係るDNA検出装置の概要を示す説明図である。図14(a)は、 実施の形態5に係るDNA検出装置の概要を示す説明図、(b)は、 (a)をB方向から見た矢視図である。

発明を実施するための最良の形態

実施の形態 1

図2(a)は本発明が適用されたDNA検出装置の実施の形態1の概要

を示す説明図である。

同図において、DNA検出装置は、検体及び反応液を入れるために上面が開口したボックス状のウエル10(図2(a)中仮想線で示す)を有し、このウエル10の底壁部分にDNA検出用の検出パネル20を配設すると共に、この検出パネル20が通電制御せしめられる通電制御回路30を設けるようにしたものである。

本実施の形態において、検出パネル20は、図2(b)に示すように、 上面パネル基板21と下面パネル基板22とをスペーサ23を介して内部 に間隙部が形成されるように離間配置したものである。

そして、本例では、上面パネル基板21には複数(本例では2つ)の連通孔215が例えば対角位置に開設されており、ウエル10に入れられるべき液体(検体や試料など)が連通孔215を介して検出パネル20の上下面パネル基板21,22の間隙部に充填されるようになっている。

具体的な充填法としては、例えば図2(c)に示すように、上面パネル 基板21の一方の連通孔215aから液体を注入し、他方の連通孔215 bをエア抜きとして使用しエアを吐出させるようにすればよく、この場合、 毛細管現象により検出パネル20の間隙部に液体が充填される。

ここで、上面パネル基板21は、特に図3(a)及び図4に示すように、 絶縁性の矩形状ベース基材210上に反応電極211を例えば縦2横2の マトリクス状に複数配列し、各反応電極211(具体的にはD11~D22) に対応して列方向(縦方向)に延びる列方向配線X(X1, X2)を配設す ると共に、各反応電極211に対応し且つ各列方向配線Xに交差して行方 向(横方向)に延びる行方向配線Y(Y1, Y2)を配設し、各反応電極2 11(D11~D22)と各配線X, Yとの間にスイッチ素子212(具体的

にはS11~S22)を介在させたものである。

本例では、スイッチ素子 2 1 2 としてはTFT(Thin Film Transiste r)が用いられ、各反応電極 2 1 1 (D11~D22)に対応した列方向配線 X (X1, X2)が夫々のTFTのゲート電極に、行方向配線 Y (Y1, Y2)が夫々のTFTのソース電極に接続される一方、各反応電極 2 1 1 (D11~D22)がTFTのドレイン電極に接続されている。

そして、上面パネル基板21は、ベース基材210上の各反応電極21 1及び各配線(X, Y)の全域を絶縁膜213にて被覆し、各反応電極2 11に対応した絶縁膜213上にDNA固着層214を備えている。

本例では、DNA固着層214としてはポリ酢酸ビニル樹脂やその他の 樹脂フィルムなどが用いられる。

尚、本例では、各反応電極211及び各配線(X, Y)の全域を絶縁膜213にて被覆するようにしているが、絶縁膜213は用途に応じて設けられるものであり、例えば反応電極211に直接DNA固着層214を設けるようにしてもよい。

また、下面パネル基板 2 2 は、特に図 3 (b) 及び図 4 に示すように、 絶縁性の矩形状ベース基材 2 2 0 上にベース基材 2 2 0 よりやや小さい矩 形面状の対向電極 2 2 1 を配設し、この対向電極 2 2 1 に通電用配線 Z を 接続してなるものである。尚、ベース基材 2 2 0 上の対向電極 2 2 1 全域 は用途に応じて絶縁膜 2 2 2 にて被覆されることがある。

更に、検出パネル20に対する通電制御回路30は例えば図5に示すように構成される。

同図において、列方向配線X(X・リード)はX・アドレスドライバ 30 1からの駆動信号によってオンオフされると共に、行方向配線Y(Y・

WO 02/066969

リード)はY・アドレスドライバ302からの駆動信号によってオンオフされ、更に、対向電極221は対向電極ドライバ303からの駆動信号によってオンオフされるようになっている。

また、行方向配線 Y (Y・リード)には Y・アドレスドライバ 3 0 2 からの駆動信号に応じてオンオフするアナログスイッチ 3 0 4 , 3 0 5 が夫々設けられており、各アナログスイッチ 3 0 4 , 3 0 5 と直列に電流検出回路 3 0 6 が接続されている。

特に、本実施の形態では、電流検出回路306に検出期間信号に応じてオン動作するアナログスイッチ307が設けられ、電流検出回路306からの検出電流のうち適切な部分がアナログスイッチ307にて切り出され、検出出力として取り出されるようになっている。

次に、本実施の形態に係るDNA検出装置の検出パネルに対しDNAプロープを固着させる方法について説明する。

本実施の形態では、検出パネル 20 は選択的に通電可能な 4 つの反応電極 211 ($D11\sim D22$) を有しているため、例えば各反応電極 211 毎に 印加電圧を選択的に印加することで各反応電極 211 ($D11\sim D22$) 毎に 異なる DNA プローブを固着することが可能である。

今、検出パネル20の4つの反応電極211 (D11~D22) に異なるDNAプローブを固着させる方法について述べると、図6に示すように、先ず配線X,Yの対応するアドレス(X1,Y1)をアクティブにすることで反応電極211(D11)に正電圧を印加し、この状態で、第1のDNAプローブPD1を含む試料を検出パネル20の間隙部に充填させ、反応電極211(D11)と対向電極221との間の電界に基づいて反応電極211(D11)にのみ第1のDNAプローブPD1を共有結合させる。

次いで、検出パネル20の間隙部に充填した試料を除去洗浄した後、配線X,Yの対応するアドレス(X1,Y2)をアクティブにすることで反応電極211(D12)に正電圧を印加し、この状態で、第2のDNAプロープPD2を含む試料を検出パネル20の間隙部に充填させ、反応電極211(D12)と対向電極221との間の電界に基づいて反応電極211(D12)にのみ第2のDNAプロープPD2を共有結合させる。

更に、検出パネル20の間隙部に充填した試料を除去洗浄した後、配線X,Yの対応するアドレス(X2,Y1)をアクティブにすることで反応電極211(D21)に正電圧を印加し、この状態で、第3のDNAプローブPD3を含む試料を検出パネル20の間隙部に充填させ、反応電極211(D21)と対向電極221との間の電界に基づいて反応電極211(D21)にのみ第3のDNAプローブPD3を共有結合させる。

最後に、検出パネル20の間隙部に充填した試料を除去洗浄した後、配線X、Yの対応するアドレス(X2、Y2)をアクティブにすることで反応電極211(D22)に正電圧を印加し、この状態で、第4のDNAプローブPD4を含む試料を検出パネル20の間隙部に充填させ、反応電極211(D22)と対向電極221との間の電界に基づいて反応電極211(D22)にのみ第4のDNAプローブPD4を共有結合させ、しかる後、検出パネル20の間隙部に充填した試料を除去洗浄する。

ここで、DNAプローブPD1~PD4としては、HIV(Human immu nodeficiency virus)、HCV(Hepatitis C virus)、HBs-Ab(Hepatitis B surface-antibody)、HBs-Ag(Hepatitis B surface-antigen)などから、検査目的に応じて適宜選定される。

また、各反応電極 2 1 1 (D11~D22) 毎に対応するDNAプローブP

D (PD1~PD4)を確実に固着させるには、固着予定外の反応電極211全でに積極的に負電圧を印加することで、固着予定のDNAプローブPDが固着予定外の反応電極211から電気的に反発されるようにすることが好ましい。

本実施の形態に係るDNA検出装置のこのような性能は、後述する実施例1にて裏付けられる。

尚、本実施の形態において、検出パネル20へのDNAプローブの固着 法について従前の手法(オンチップ合成法、スポッティング法)を用いて もよいことは勿論である。

次に、本実施の形態に係るDNA検出装置による使用方法について説明 する。

今、4つの反応電極211 (D11~D22) に4種類の異なるDNAプローブPD (PD1~PD4) を固着させたDNA検出装置にて検体DNA中に該当するDNAが存在するか否かを検出する過程について説明する。

図7において、先ず、検出パネル20の全ての反応電極211 (D11~ D22) に対応するアドレス (X1, Y1), (X1, Y2), (X2, Y1), (X2, Y2) をアクティブにすることで、全ての反応電極211 (D11~ D22) に正電圧を印加し、この状態で、ウエル10中に検体及び反応液 (ハイブリダイゼーション反応を促進させる液)とを入れ、検出パネル20 の間隙部に前記液を充填させる。

この後、所定の温度条件にて所定時間、DNAプローブと検体内のターゲットDNAとの間でハイブリダイゼーション反応を行わせる。

しかる後、洗浄装置40にてウエル10内の検体及び反応液を除去洗浄 した後、ウエル10内にインタカレータ及び電子供与体の溶液を入れ、検

出パネル20の間隙部に充填させる。

このとき、ハイブリダイゼーション反応が生じている反応電極211 (D11~D22)では、電子がドレイン電極に誘導される。

この後、再び洗浄装置 4 0 にてウエル 1 0 内の溶液を除去洗浄し、しかる後、各反応電極 2 1 1 (D11~D22) に対応する配線 X, Yのアドレス (X1, Y1), (X1, Y2), (X2, Y1), (X2, Y2) を順次アクティブにし、各反応電極 2 1 1 (D11~D22) でのハイブリダイゼーション 反応の程度に応じて電流検出回路 3 0 6 による電流検出が行われる。

ここで、電流検出回路306の検出電流には、図8に示すように、配線容量や溶液中の不要イオンなどによる目的の反応に関与しない電流が含まれているため、本実施の形態では、検出期間信号に応じてオン動作するアナログスイッチ307にて不要な検出期間を排除し、ハイブリダイゼーション反応に関与した電流変化のみが取り出されるようになっている。

このとき、各反応電極 2 1 1 (D11~D22) への印加電圧を切り換えることで各反応電極 2 1 1 (D11~D22) 毎の電流変化を検出することが可能になるため、どの反応電極 2 1 1 (D11~D22) 部分でハイブリダイゼーション反応が起こっているかを把握することが可能になり、この結果から、検体中のターゲットDNAを判別することができる。

実施の形態 2

図9~図11は実施の形態2に係るDNA検出装置の検出パネル及び検出パネルへの通電制御回路を示す説明図である。

本実施の形態に係る検出パネル20の基本的構成は、実施の形態1と略同様に、上面パネル基板21と下面パネル基板22とをスペーサ23を介して内部に間隙部が形成されるように離間配置したものであるが、下面パ

ネル基板 2 2 の構成が実施の形態 1 と異なる。尚、実施の形態 1 と同様な構成要素については、実施の形態 1 と同様な符号を付してここではその詳細な説明を省略する。

本例では、スイッチ素子226としてはTFT (Thin Film Transister) が用いられ、各対向電極225 (B11~B22) に対応した列方向配線X'(X1', X2') が夫々のTFTのゲート電極に、行方向配線Y'(Y1', Y2') が夫々のTFTのソース電極に接続される一方、各対向電極225 (B11~B22) がTFTのドレイン電極に接続されている。

そして、下面パネル基板22は、ベース基材220上の各対向電極22 5及び各配線(X', Y')の全域若しくは一部を必要に応じて絶縁膜2 27にて被覆している。

尚、本実施の形態では、下面パネル基板22は、上面パネル基板21を

そのまま援用するようにしているため、対向電極225に対応する部分には上面パネル基板21と同様なDNA固着層228が設けられている。

更に、検出パネル20に対する通電制御回路30は例えば図11に示すように構成される。尚、実施の形態1と同様な構成要素については実施の形態1と同様な符号を付してここではその詳細な説明を省略する。

同図において、上面パネル基板21についての通電制御回路30は実施の形態1と同様であるが、下面パネル基板22についての通電制御回路30は、実施の形態1と異なり、X'・アドレスドライバ311からの駆動信号によって列方向配線X'(X'・リード)をオンオフし、Y'・アドレスドライバ312からの駆動信号によって行方向配線Y'(Y'・リード)をオンオフし、更に、行方向配線Y'(Y'・リード)にはY'・アドレスドライバ312からの駆動信号に応じてオンオフするアナログスイッチ314,315と直列に対向電極ドライバ303を接続したものである。

本実施の形態によれば、検出パネル20の下面パネル基板22には各反応電極211(D11~D22)に対応する個別の対向電極225(K11~K22)毎に通電可能に制御することができるため、上面パネル基板21側で反応電極211(D11~D22)を個別選択し、このとき、下面パネル基板22側の対向電極225全体を通電するように制御すれば、実施の形態1と略同様に作用するが、これに限られるものではなく、反応電極211のみならず、対向電極225をも個別選択するようにすれば、反応電極211と対向電極225との間に誤って電圧が印加されることは極めて少なくなり、その分、反応電極211の選択動作がより確実に実現される。

実施の形態3

図12(a)は本発明が適用されたDNA検出装置の実施の形態3を示す。

同図において、DNA検出装置の基本的構成は、実施の形態1と同様に ウエル10の底壁部分に検出パネル20を配設したものであるが、検出パネル20の構成が実施の形態1と異なる。

すなわち、本実施の形態において、検出パネル20は、図12(a)

(b)に示すように、ウエル10の底壁内面の面積より僅かに小さい矩形状板材であり、上面パネル基板21と下面パネル基板22とをスペーサ23を介して内部に間隙部が形成されるように離間配置し、実施の形態1における上面パネル基板21に連通孔215(図2参照)を開設することに代えてスペーサ23の一部(例えば対向した2箇所など)に複数の切欠開口231(具体的には231a,231b:図12(c)参照)を設けたものである。

従って、本実施の形態によれば、図12(c)に示すように、検出パネル20の間隙部に検体などの液体を充填させる場合には、例えばウエル10内においてスペーサ23の一方の切欠開口231aから検体などの液体を注入し、スペーサ23の他方の切欠開口231bをエア抜きとしてエアを吐出させるようにすればよく、この場合、毛細管現象により検出パネル20の間隙部に液体が充填される。

実施の形態4

図13は本発明が適用されたDNA検出装置の実施の形態4を示す。

本実施の形態に係るDNA検出装置は、複数検体に対して複数のターゲットDNAを検出する際に有効な態様を示す。

同図において、DNA検出装置は、縦横複数、例えば8×12のウエル10をマトリクス状に接合配列したマルチプレート100とし、各ウエル10の底壁部分に例えば実施の形態1で示す検出パネル20を配設し、各検出パネル20に対して通電制御可能な通電制御回路30を設けたものである。

本実施の形態によれば、マルチプレート100の各ウエル10に対し複数の検体を入れ、夫々のウエル10の検出パネル20で各検体毎に複数のターゲットDNAの有無を検出することが可能になる。

実施の形態5

図14(a)(b)は本発明が適用されたDNA検出装置の実施の形態 5を示す。

本実施の形態に係るDNA検出装置は、複数検体に対して同一のターゲットDNAを検出する際に有効な態様を示す。

同図において、DNA検出装置は、一つのウエル10内を仕切材110で複数領域、例えば9箇所に仕切ると共に、このウエル10の底壁部分全域に検出パネル20を配設したものである。

本例において、検出パネル20は、図14(b)に示すように、パネル基板200上に例えば縦3横3のマトリクス状の反応電極201(D11~D33)を配設し、各反応電極201に対応して列方向に延びる列方向配線 X(X1, X2, X3)を配設すると共に、これに交差して行方向に延びる行方向配線 Y(Y1, Y2, Y3)を配設し、更に、各配線(X, Y)と反応電極201との間には夫々TFTなどからなるスイッチ素子202(S11~S33)を介在させ、図示外の通電制御回路に接続したものである。尚、反応電極201及び配線(X, Y)は図示外の絶縁膜にて被覆され、反応電

極201に対応した部位に図示外のDNA固着層が設けられ、所定のDNAプローブが固着されている。

特に、本例では、検出パネル 2 0 の各反応電極 2 0 1 (D11~D33) は、ウエル 1 0 の仕切材 1 1 0 で仕切られた区画領域 1 0 1 ~ 1 0 9 に対応して配置されており、各区画領域 1 0 1 ~ 1 0 9 の底壁部分には夫々所定のDNAプローブが固着されたDNA固着層が露呈配置されている。

本実施の形態に係るDNA検出装置によれば、ウエル10の各区画領域 101~109に夫々異なる検体を入れてハイブリダイゼーション反応を 生じさせた後、各反応電極201(D11~D33)に順次電圧を印加することで、各反応電極201部分での電流検出を行い、どの区画領域101~109の検体にハイブリダイゼーション反応が見られるかを把握することで、所定のターゲットDNAの有無を検出することができる。

実施例1

実施の形態1に係るDNA検出装置を用い、上面パネル基板21の各反応電極211(本例では縦2横2の4面の反応電極D11~D22を具備)へDNAプローブを固着する実験を行ったところ、以下のように任意の反応電極211(D11~D22)へ所望のDNAプローブを固着することが確認された。

そして、本実施例では、以下のDNAプローブを合成した。

DNAプローブa配列(配列番号1):5 -GACGGAACAGC TTTGAGGTGC

DNAプローブ b 配列 (配列番号 2) : 5 ´ーTGACGGAGGTTGTGAGGC

DNAプローブa、bは5´末端にスペーサーを介してアミノ基を有す

る。上面パネル基板 2 1 の D N A 固着層はポリ酢酸ビニル樹脂よりなるフィルムであり、表面にカルボキシル基を有する。

〔人工的配列の情報〈223〉〕: 合成DNA

本実施例において、配線X, Yのアドレス (X1、Y1) を選択することで反応電極211 (D11) のみ0.5~2 Vの範囲で正電圧を印加した。その他の反応電極211は負電圧に印加した。そして、検出パネル20の間隙部 (上面パネル基板21と下面パネル基板22とに挟まれた間隙部)に0.1mmo1/LのDNAプローブaと5mmo1/Lの水溶性カルバジイミドを含むボロン酸緩衝液(50mmo1/L、pH8.0)を満たした。この状態で37℃に加温し、10分間静置した。この反応によって、DNAプローブaは反応電極D11のみに共有結合した。

この後、反応電極 D11を含むすべての反応電極 2 1 1 を負電位としてボロン酸緩衝液(5 0 mm o 1 / L、pH 8. 0)で検出パネル 2 0 の間隙部を洗浄し、反応電極 D11に共有結合できなかった DNA プローブ a を洗い出した。

次いで、配線 X, Yのアドレス(X 2、Y 1)を選択して反応電極 D 12 のみ $0.5\sim2$ Vの範囲で正電圧を印加した。その他の反応電極 2 1 1 は 負電圧に印加した。検出パネル 2 0 の間隙部に 0.1 mm o 1 / Lの D N A プローブ b と 5 mm o 1 / Lの水溶性カルバジイミドを含むボロン酸緩衝液を満たした。この状態で 3 7 ∞ に加温 0 、 0 分間静置 0 た。この反応によって、DNA プローブ b は反応電極 D 12 のみに共有結合した。

この後、全ての反応電極211を負電位としてボロン酸緩衝液で検出パネル20の間隙部を洗浄し、反応電極D12に共有結合できなかったDNAプローブbを洗い出した。

PCT/JP02/01248 WO 02/066969

本実験においては、反応電極 D 21および D 22には D N A プローブを結合 しなかったが、この操作を繰り返すことによって、好みの D N A プローブ を好みの異なる反応電極 2 1 1 に結合することができる。

実施例2

実施例1により作成されたDNA検出装置を用いて、複数の検体DNAのハイブリダイゼーション反応の有無について実験した。

検体DNA1の配列(配列番号3): 5´-GCACCTCAAAGCTGTTCCGTC

検体DNA2の配列(配列番号4):5´-GCCTCACAACCT CCGTCA

検体DNA3の配列(配列番号5):5´-GCACAGAGGAAG AGAATCTCC

検体DNA1はDNAプローブaに相補的であり、検体DNA2はDNAプローブbに相補的である。検体DNA3に対する相補的なプローブは 検出パネル20上に存在しない。

そして、次の4種類の検体DNA混合液を準備した。

混合液1:1μmol/Lの検体DNA1を含むトリス塩酸緩衝液(10mmol/L、pH8.0)

混合液 2:1 μmol/Lの検体DNA2を含むトリス塩酸緩衝液(10mmol/L、pH8.0)

混合液3:1μmol/Lの検体DNA1と検体DNA2を含むトリス 塩酸緩衝液(10mmol/L、pH8.0)

混合液4:1μmol/Lの検体DNA3を含むトリス塩酸緩衝液(10mmol/L、pH8.0)

〔人工的配列の情報〈223〉〕:合成DNA

始めに検出パネル20の全ての反応電極211 (D11~D22) に正電圧を印加して、混合液1を検出パネル20の間隙部(上面パネル基板21と下面パネル基板22とに挟まれた間隙部)に満たした。50℃で10分間ハイブリダイゼーション反応を行わせた。

反応後全ての反応電極 2 1 1 (D11~D22) を負電位にして、トリス塩酸緩衝液 (10mmol/L、pH8.0) で洗浄した。

次いで、0.1mol/Lのヘキスト33258 (Molecular Probes社) 溶液に交換し、暗所で5分間静置した。

トリス塩酸緩衝液(10mmol/L、pH8.0)で洗浄後、電流検出回路306にて電流信号を検出した。

検出の方法としては、上面パネル基板21の反応電極211のみを用いてヘキスト33258由来の酸化電流を測定する方法(方法1)と、反応電極211と対向電極221との間に電圧を印加してその時に流れる電流を検出する方法(方法2)が挙げられる。

最初に方法1を用い、配線X, Yのアドレス(X1、Y1)を選択して 反応電極D11の電流値を計測した。アナログスイッチ307の切り換えに よって観測される電流波形の適切な部分を検出した。同様にして反応電極 D12, D21における電流値を夫々検出した。

尚、方法2を用い、各反応電極211(D11~D21)と対向電極221と の間に夫々電圧を生じさせ、夫々の反応電極D11~D21の電流値を計測し た。

そして、上記と同様にして、混合液 2 、 3 、 4 でハイブリダイゼーションした後の反応電極 D 11、 D 12、 D 21における電流値を方法 1 及び方法 2

PCT/JP02/01248 WO 02/066969

によって夫々検出した。

これらの電流検出結果を見ると、方法1及び方法2のいずれも以下のような同様な傾向が見られた。

すなわち、混合液 1 については、反応電極 D 11のみでハイブリダイゼーション反応が生じており、また、混合液 2 については、反応電極 D 12のみでハイブリダイゼーション反応が生じており、混合液 3 では、反応電極 D 11及び D 12でハイブリダイゼーション反応が生じていることが把握され、混合液 4 では、いずれの反応電極 D 11~ D 21にもハイブリダイゼーション反応が見られなかった。

従って、本実施例では、各混合液におけるターゲットDNAを確実に把握することができた。

産業上の利用の可能性

以上説明してきたように、本発明に係る荷電成分検出装置によれば、検出パネルに反応電極をマトリクス状に複数配列し、マトリクス配線を介して各反応電極に選択的に通電可能としたので、各反応電極毎に個別配線することなく、所望の位置にある反応電極に選択的に通電し、当該反応電極部分で反応用荷電成分と検出用荷電成分とを特異的に反応させることが可能になる。このため、装置構成を複雑にすることなく、荷電成分検出を簡便且つ迅速に行うことができる。

請求の範囲

- (1) 検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極をマトリクス状に複数配列した検出パネルと、この検出パネルのマトリクス状の各反応電極に対応して交差するマトリクス配線を有し、このマトリクス配線を介して各反応電極に選択的に通電可能な通電制御手段とを備えたことを特徴とする荷電成分検出装置。
 - (2) 請求項1記載の荷電成分検出装置において、

検出対象荷電成分がDNA若しくは遺伝子であることを特徴とする荷電成分検出装置。

(3) 請求項1記載の荷電成分検出装置において、

検出パネルは、検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極をマトリクス状に複数配列した第1の基板と、この第1の基板と相対して、そのマトリクス的に選択された反応電極との間に電圧を印加するための電極を有する第2の基板とを備えたことを特徴とする荷電成分検出装置。

(4) 請求項3記載の荷電成分検出装置において、

第2の基板は、第1の基板のマトリクス状に配列された各反応電極に対応して配列される複数の電極を有するものであることを特徴とする荷電成分検出装置。

(5) 請求項1記載の荷電成分検出装置において、

検出対象荷電成分と特異的に反応する反応用荷電成分が固着せしめられる反応電極は、反応用荷電成分の固着層を備えていることを特徴とする荷電成分検出装置。

(6) 請求項1記載の荷電成分検出装置において、

通電制御手段は、マトリクス状に複数配列された反応電極とマトリクス 配線との間に夫々スイッチ素子を介在させ、各スイッチ素子を選択的にオ ンオフさせることで特定の反応電極に所定の電圧を印加するようにしたこ とを特徴とする荷電成分検出装置。

(7) 請求項1記載の荷電成分検出装置において、

通電制御手段は、反応電極での通電状態を検出する通電状態検出部を備 えていることを特徴とする荷電成分検出装置。

(8) 請求項1記載の荷電成分検出装置を使用するに際し、

検出パネルの特定の反応電極に電圧を印加することで当該特定の反応電極に所定の反応用荷電成分を固着させることを特徴とする荷電成分検出装置の使用方法。

(9) 請求項1記載の荷電成分検出装置を使用し、複数検体の同一の荷電成分を検出するに際し、

検出パネルの必要数の反応電極に所定の反応用荷電成分を固着させ、

しかる後に、各検体に対応させた特定の反応電極に所定の電圧を順次印加した状態で反応用荷電成分と特異的に反応する検出対象荷電成分を順次 反応させるようにすることを特徴とする荷電成分検出装置の使用方法。

(10) 請求項1記載の荷電成分検出装置を使用し、同一検体の複数の 荷電成分を検出するに際し、

検出パネルの特定の反応電極毎に異なる反応用荷電成分を順次固着させ、 しかる後に、各反応電極に所定の電圧を印加した状態で各反応用荷電成 分と特異的に反応する検出対象荷電成分を順次反応させるようにすること を特徴とする荷電成分検出装置の使用方法。

(11) 請求項1記載の荷電成分検出装置を使用し、複数検体の複数の 荷電成分を検出するに際し、

検出パネルの特定の反応電極毎に異なる反応用荷電成分を順次固着させ、 しかる後に、各検体に対応する反応電極に所定の電圧を印加した状態で 当該反応電極上で反応用荷電成分と特異的に反応する検出対象荷電成分を 順次反応させるようにすることを特徴とする荷電成分検出装置の使用方法。 (12) 請求項1記載の荷電成分検出装置に用いられる検出パネルであって、

検査項目に対応する数の反応用荷電成分を反応電極の所定のアドレスに 割り付け固着するようにしたことを特徴とする検出パネル。

Fig.1

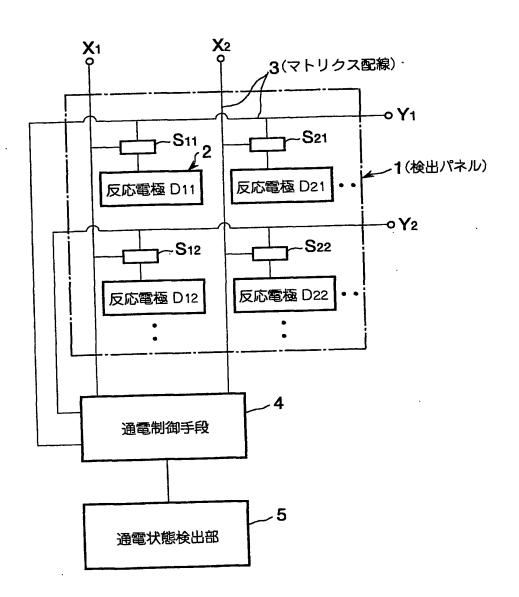
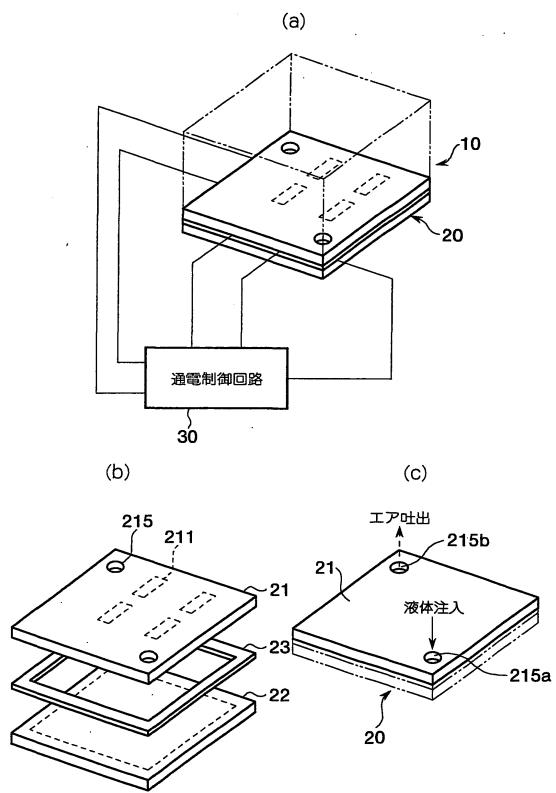
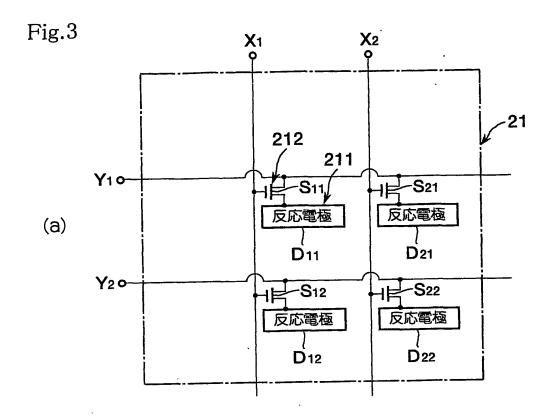


Fig.2





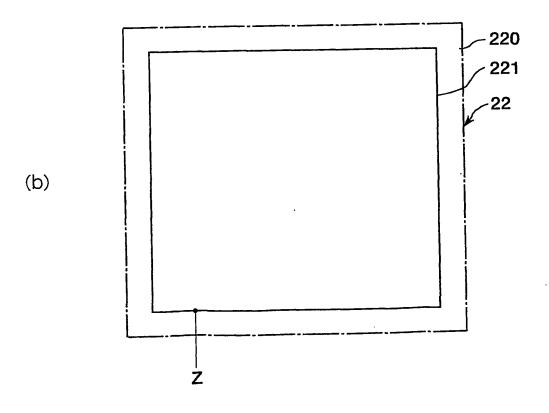


Fig.4

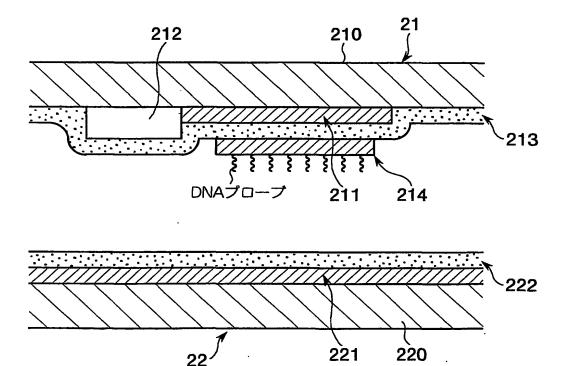


Fig.5

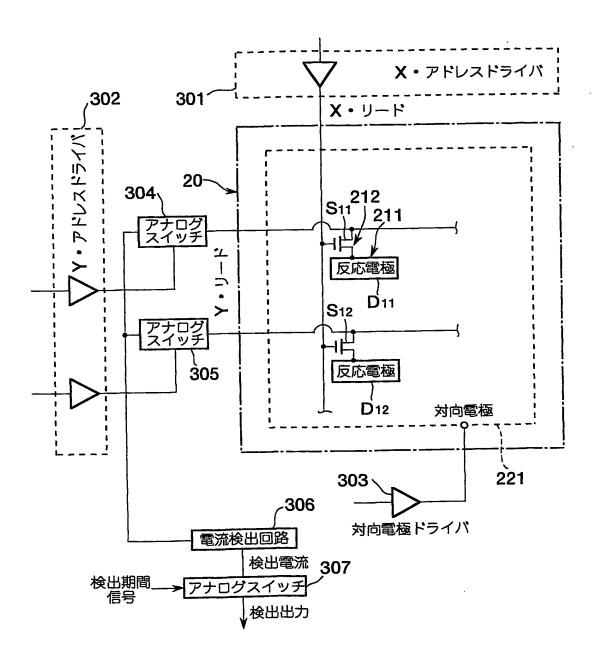


Fig.6

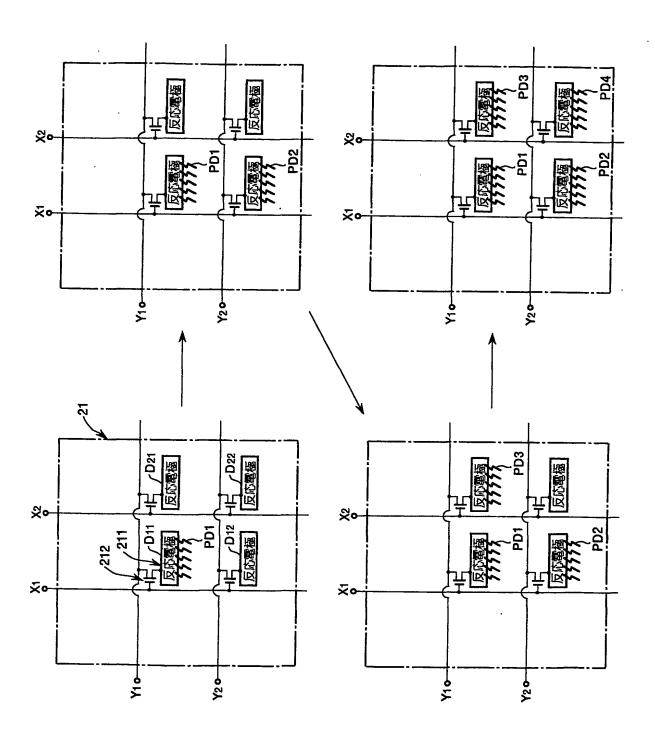


Fig.7

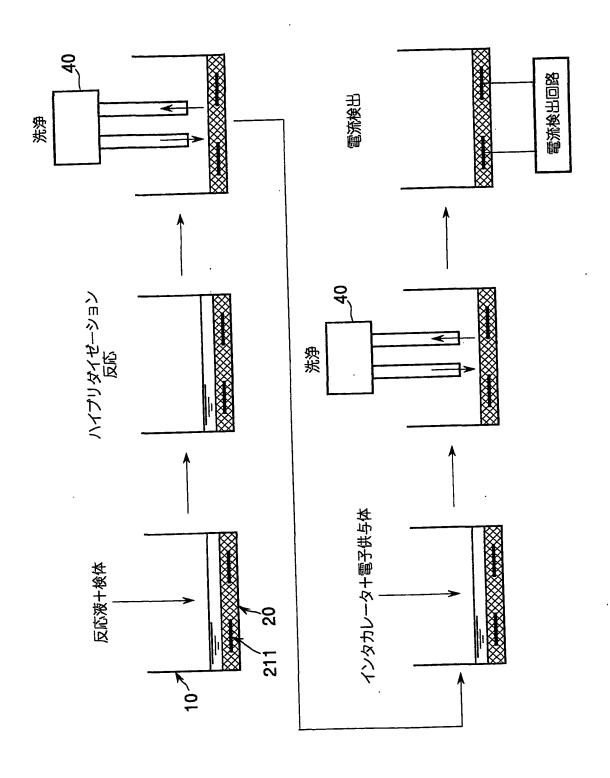
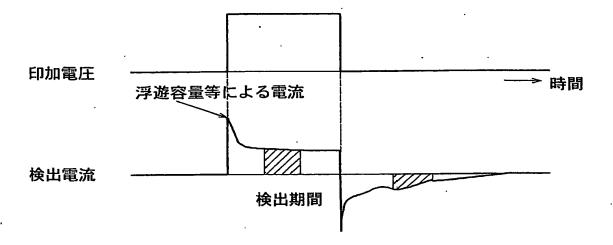
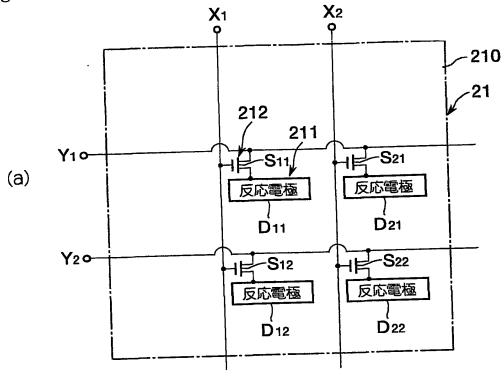


Fig.8



PCT/JP02/01248 WO 02/066969

Fig.9



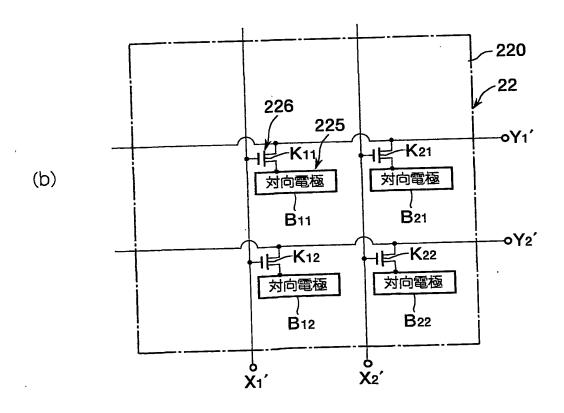


Fig.10

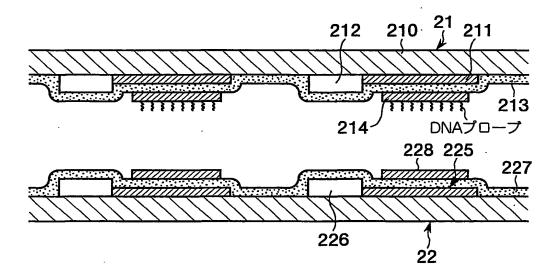


Fig.11

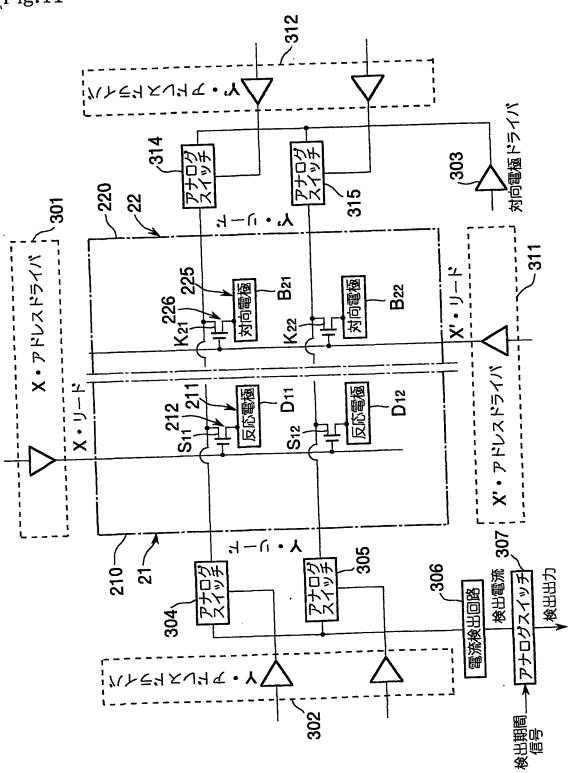
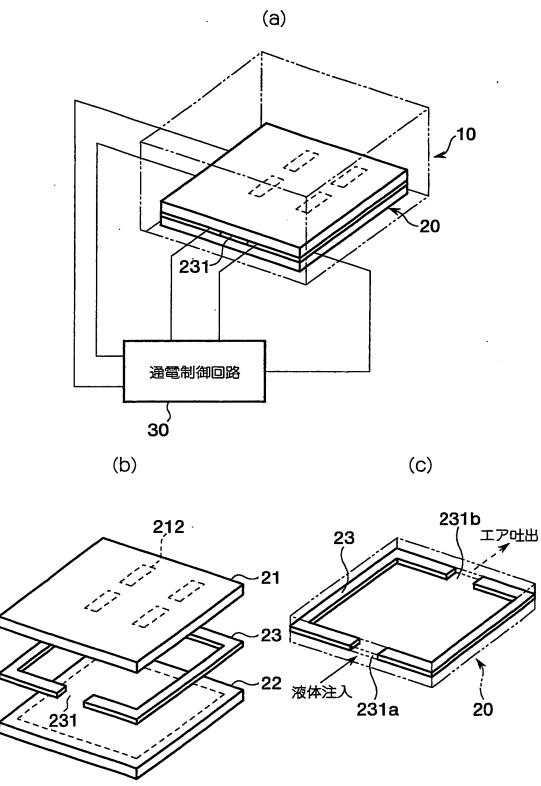


Fig. 12



PCT/JP02/01248 WO 02/066969

Fig.13

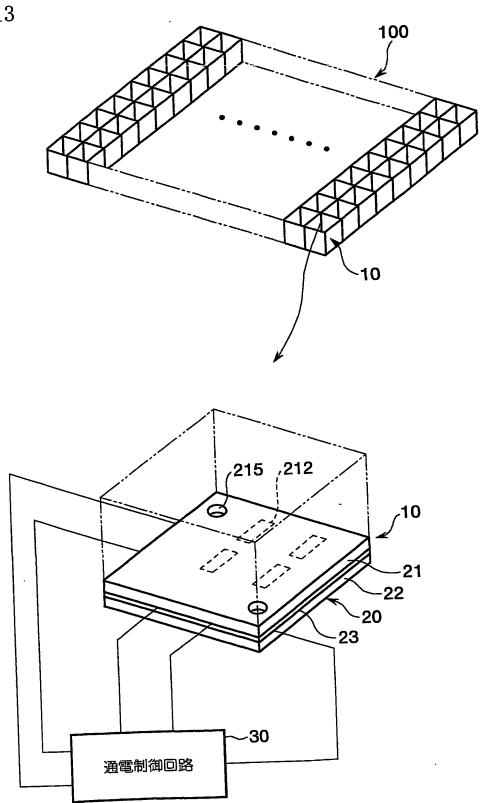
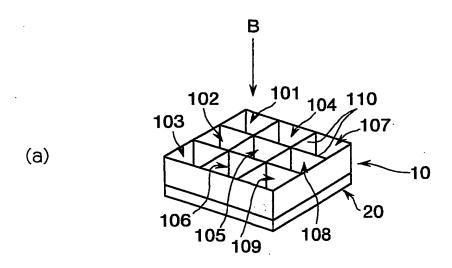
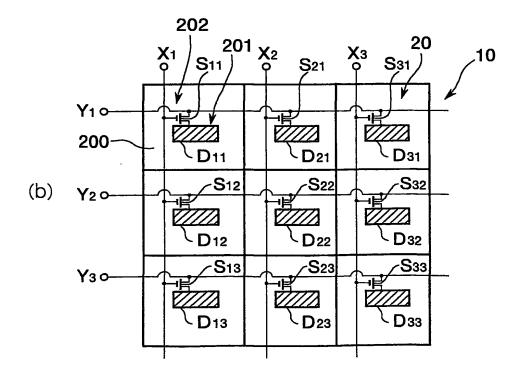


Fig. 14





SEQUENCE LISTING

```
<110> KYOWA MEDEX CO., LTD.
<120> An electric charge measuring apparatus, a method of using th
ereof and a detection panel
<130> H13−012
<160> 5</10> 1
<213> Artificial Sequence
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
<400> 1
gacggaacag ctttgaggtg c 21
<210> 2

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
 <400> 2
 tgacggaggt tgtgaggc
           18
 <210> 3
<211> 21
<212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
 <400> 3
 gcacctcaaa gctgttccgt c
21
  <210> 4
  \langle 211 \rangle 18

<212> DNA
<213> Artificial Sequence

  ⟨223⟩ Description of Artificial Sequence:Synthetic DNA
  <400> 4
  gcctcacaac ctccgtca
              18
  \begin{array}{c|cccc} \langle 210 \rangle & 5 \\ \langle 211 \rangle & 21 \end{array}
   \langle \overline{2}12 \rangle DNA
   <213> Artificial Sequence
   (223) Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
   <400> 5
  gcacagagga agagaatctc c
              21
```

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/01248

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ G01N27/327					
int.	CI GUIN2//32/					
	to International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC				
	S SEARCHED	hu ologifiantias gumbolo)				
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01N27/327, G01N27/416, G01N27/75-21/83					
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Jitsi Koka:	uyo Shinan Koho 1922-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	o 1994–2002 o 1996–2002			
	lata base consulted during the international search (nam					
	G(JICST): DNA&*DENKYOKU&*[MARUCH		ion torms assay			
O.T.Y	(in Japanese)					
STN(CAPLUS):electrode?(5a)multi? * dna						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
P,X	EP 1146331 A (TAKENAKA Shige	ori, UCHIDA Kazuhiko,	1-3,5-7,			
	MIYAHARA Takatoshi), 17 October, 2001 (17.10.01),		10,12			
	Par. Nos. [0077], [0081] to	[0083], [0101];				
	Figs.4(b), 5 & WO 01/29550 A	2000-79527 A				
	& JP 2001-242135 A	2000 75527 A				
70.4	DD 1100646 A (MARKENARA OL-	and HOUTDA Warnhiles	1 2 7 10			
P,X	EP 1120646 A (TAKENAKA Shige MIYAHARA Takatoshi),	ori, UCHIDA Kazuniko,	1,2,7,10, 12			
	23 February, 2001 (23.02.01),					
,	Par. Nos. [0025], [0026], [00	039]; Fig. 4(b) 2001-79961 A				
	& WO 01/11351 A & KR & CN 1320212 A & JP	2001-50931 A				
	·					
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents:		"T" later document published after the inte				
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		understand the principle or theory und	erlying the invention			
date	considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or theory underlying the invention cannot be understand the principle or the contribution cannot be understand the contribution can		red to involve an inventive			
cited to	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
"O" docum	special reason (as specified) Considered to involve an inventive step when the document of combined with one or more other such documents, such		documents, such			
means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"&" document member of the same patent				
Date of the actual completion of the international search Da		Date of mailing of the international seam				
OTW	lay, 2002 (01.05.02)	21 May, 2002 (21.05	0.02)			
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Japanese Patent Office						
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/01248

	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category*	WO 93/22678 A (Mssachusetts Institute of Technology),	
x	11 November, 1993 (11.11.93), Page 9, lines 10 to 28; page 10, lines 2 to 14; Page 24, lines 22 to page 25, line 12; page 39, line	1,2,6,7, 10,12
Y	27 to page 40, line 3 Page 10, lines 2 to 14 & EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670322 A & US 5846708 A & JP 5-322187 A & JP 7-508831 A	5,8
Y	WO 95/12808 A (Nanogen, Inc.), 11 May, 1995 (11.05.95), Page 12, line 30 to page 13, line 10; page 23, lines 23 to 31 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2001/014449 A & JP 9-503307 A	5,8
P,A	JP 2001-133436 A (Kabushiki Kaisha Maikurotekku Nichion), 18 May, 2001 (18.05.01), Full text; all drawings (Family: none)	1-12
A	EP 882981 A (Commissariat Al'energie Atomique), 09 December, 1998 (09.12.98), Full text; all drawings & EP 882981 A & FR 2764385 A & JP 11-14584 A & US 6126800 A	1-12

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 G01N27/327

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ G01N27/327, G01N27/416, G01N27/75-21/83

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2002年

日本国登録実用新案公報 1994-2002年

日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JOIS (JICST): DNA&*電極&*[マルチ&+インターカレー&+挿入&]

STN (CAPLUS) : electrode?(5a)multi? * dna

C. 関連すると認められる文	乙쫪
----------------	----

し、 関連すると語のりがる大阪		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	EP 1146331 A(Takenaka Shigeori, Uchida Kazuhiko, Miyahara Takatoshi) 2 001.10.17, [0077], [0081]~[0083], [0101], 図4(b), 図5 & WO 01/29550 A & AU 2000-79527 A & JP 2001-242135 A	1-3,5-7,10,12
PX	EP 1120646 A(Takenaka Shigeori, Uchida Kazuhiko, Miyahara Takatoshi) 2 001.02.23, [0025], [0026], [0039], 図4(b) & WO 01/11351 A & KR 2001-79961 A & CN 1320212 A & JP 2 001-50931 A	1, 2, 7, 10, 12

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

*・引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- **「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日** 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

01.05.02

国際調査報告の発送日

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 黒田 浩一

3010

電話番号 03-3581-1101 内線 3250

WO 93/22678 A(MSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY)199 3.11.11,	G (/dt 2: \	田中ナーフトラストといる子本	
別用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番 WO 93/22678 A(MSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 199 3.11.11, 第9頁第10~28行,第10頁第2~14行,第24頁第22行~第25頁第12行,第39頁第27 行~第40頁第3行 1,2,6,7,10,12 12 12 12 12 13 14 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16		関連すると認められる人脈	
3.11.11、第9頁第10~28行,第10頁第2~14行,第24頁第22行~第25頁第12行,第39頁第27行~第40頁第3行 Y 第10頁第2~14行 & EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670 322 A & US 5846708 A & JP 5─322187 A & JP 7─508831 A Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.)1995.05.11, 第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9─503307 A PA JP 2001—133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 全文,全図		引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
3.11.11、第9頁第10~28行,第10頁第2~14行,第24頁第22行~第25頁第12行,第39頁第27行~第40頁第3行 Y 第10頁第2~14行 & EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670 322 A & US 5846708 A & JP 5─322187 A & JP 7─508831 A Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.)1995.05.11, 第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9─503307 A PA JP 2001—133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 全文,全図		WO 93/22678 A(MSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY)199	
第9頁第10~28行,第10頁第2~14行,第24頁第22行~第25頁第12行,第39頁第27 行~第40頁第3行 第10頁第2~14行 & EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670 322 A & US 5846708 A & JP 5-322187 A & JP 7-508831 A Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.) 1995.05.11, 第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2001/014449 A & JP 9-503307 A PA			
行〜第40頁第3行 第10頁第2~14行 & EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670 322 A & US 5846708 A & JP 5−322187 A & JP 7−508831 A Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.)1995.05.11, 第12頁第30行〜第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2001/014449 A & JP 9−503307 A PA JP 2001−133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 全文,全図	x		1,2,6,7,10,
# 10		•	12
& EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670 322 A & US 5846708 A & JP 5-322187 A & JP 7-508831 A Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.) 1995.05.11, 第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2001/014449 A & JP 9-503307 A PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン) 2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE) 1998.12.09, 全文,全図	Y	第10頁第2~14行	5,8
Y WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.) 1995. 05. 11, 第12頁第30行~第13頁第10行, 第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA		& EP 543550 A & US 5532128 A & US 5653939 A & US 5670	i
第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行 & EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/ 052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン) 2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE) 1998.12.09, 全文,全図		322 A & US 5846708 A & JP 5-322187 A & JP 7-506651 A	
& EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 1-12 全文,全図	Y	WO 95/12808 A(NANOGEN, INC.) 1995.05.11,	5,8
052976 A & US 6331274 A & US 6331274 A & US 6319472 A & US 6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA	4	第12頁第30行~第13頁第10行,第23頁第23~31行	
6315953 A & US 6309602 A & US 6309601 A & US 6306348 A & US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 1-12 全文,全図	•	& EP 112406 A & EP 112157 A & US 2002/028503 A & US 2001/	,
US 2001/026935 A & US 2001/026778 A & US 6287517 A & US 2 001/014449 A & JP 9-503307 A PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 2文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 1-12 全文,全図			
PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 全文,全図			·
PA JP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18, 1-12 全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE)1998.12.09, 1-12 全文,全図			
A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE) 1998. 12. 09, 1-12 全文,全図		001/ 014449 A & Jr 9-303307 A	
全文,全図 (ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE) 1998.12.09, 1-12 全文,全図	PA	IP 2001-133436 A(株式会社マイクロテック・ニチオン)2001.05.18,	1-12
(ファミリーなし) A EP 882981 A(COMMISSARIAT AL'ENERGIE ATOMIQUE) 1998. 12. 09, 1-12 全文,全図			
全文,全図			
全文,全図			
全文,全図 & EP 882981 A & FR 2764385 A & JP 11-14584 A & US 6126800 A	Α		1-12
& EP 882981 A & FR 2764385 A & JP 11-14584 A & US 0120800 A		全文,全図	,
		& EP 882981 A & FR 2764385 A & JP 11-14584 A & US 0120800 A	•
	,		
		·	
	ļ		
		• •	
		·	
	•		